PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-120722

(43) Date of publication of application: 21.04.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/205

H01L 21/285

H01L 21/31

(21)Application number: 02-239886

(22)Date of filing:

12.09.1990

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(72)Inventor: ISHIHATA AKIRA

SATO HIROSUKE

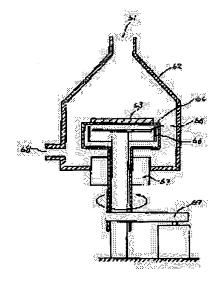
OMINE TOSHIMITSU **AKAGAWA KEIICHI** KATAOKA TAKASHI

(54) VAPOR GROWTH DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a vapor growth device capable of preventing the rise in temperature of its shaft and bearing by forming a hollow in either a susceptor or a shaft, and placing a heating means the hollow and a reflector around the heater.

CONSTITUTION: A vapor growth device includes a hollow susceptor 64 having a heater 65 in its hollow to radiate heat onto the back surface of a substrate 63. The susceptor includes a heat shield/reflector 66 that is located around the heater 65 to stop or reflect the heat radiation from the heater. In this device, a bearing 67 is shielded from the heat radiated by the heater, so that the bearing is prevented from degradation. In addition, the heating efficiency of the susceptor is improved.



@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-120722

®Int. CI. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月21日

H 01 L 21/205 21/285 21/31 7739-4M C 7738-4M B 8518-4M

審査請求 未請求 請求項の数 I (全6頁)

の発明の名称 気相成長装置

②特 願 平2-239886

20出 願 平2(1990)9月12日

⑩発明者石 幡 彰

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内

 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

@ 発明者 大嶺 俊光

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑩発明者 赤川 慶一

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

気相成長装置

2. 特許請求の範囲

[廃明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、例えば半導体等の製造に用いられる気相成長装置に関する。

(従来の技術)

結晶基板上に化合物半導体の膜を気相成長させて化合物半導体を製造する従来の気相成長装置

は、例えば第4図に示すように構成されている。 この図に示すように、従来気相成長装置は、ベースプレート100上に気密状態で固着された 反応炉101内に、結晶拡板102を載置するサセプタ103と、サセプタ103を着脱自在に支持する回転軸104と、結晶拡板102及びサセプタ103を加熱するヒータ105が配設されている。

反応 5 1 0 1 は、上部にガス(原料ガス、キャンリアガス等)を供給する給気口1 0 1 a が形成なれ、下部には反応 5 1 0 1 内の未反応がスを訴訟では、ペースプレート 1 0 0 を登過して、対域を対象では、ペースプレート 1 0 0 を登過して、対域を対象では、ペースプレート 1 0 0 を登りませる。 回転軸 2 クタイプ軸受)により気密状態で回転 1 0 4 の下が接続されており、このプーリ1 0 7 では、プーリ1 0 7 で回転軸 1 0 4 の周囲に配数でプタ 1 0 3 の下方で回転軸 1 0 4 の周囲に配数でプタ 1 0 3 の下方で回転軸 1 0 4 の周囲に配数で

れている。

従来の気相成長鏡間は上記のように構結を記してあり、サセブタ103上に戦電された所記してのよって応知によって応知によって応知によって応知ないのは、発気口101aから日101aから日2はAsH2、円に供知ないの時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の時には、日2年の103を1101には、日2年の103を1101には、日2年の103を1101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の101には、日2年の1101

ところで、前記した気相成長装篋では、気相成長により得られる化合物半導体の膜の厚さは、均一な性能の半導体を得るために高精度な均一性が要求される。この結晶膜の均一性は気相成長を行う時の結晶基板の温度分布に負うところが大きく、結晶基板の温度分布の均一性を図ることは、均一

1 0 2 が動いたり、結晶基板 1 0 2 が割れ易いガリウムヒ素 (G a A s) 等であれば損傷が発生する恐れがあり、また、大型のサセブタ 1 0 3 を有する気相成長装置の場合では、回転輪 1 0 4 の剛性不足等により回転性能が損なわれる恐れがある。

(発明が解決しようとする課題)

前記したように従来の気相成長装置では、サセプタ103を均一に加熱することができず、均一な厚みの結晶膜を得ることが難しかった。

本発明は上記した課題を解決する目的でなされ、加熱手段によって加熱されるサセプタの温度分布を均一にし、均一性の良い結晶膜が得られるようにした気相成長装置を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

上記課題を解決するために本発明にあっては、 原料ガスが供給される反応炉内に、結晶基板を載 置するサセプタと、該サセプタを回転自在に支持 する駆動手段を連結した回転軸と、前記サセプタ 性の良い結晶腰を得るために欠かせない条件の一 っである。

しかしながら、前記した従来の気相成長袋置では、結晶 芸板102を載置するサセプク103は回転輪104でその中央部が支持されているので、サセプタ103の下方で回転輪104の周囲に配置されている。このため、サセプタ103の周辺部と、回転輪104で支持される中央部の温度分布の均一化が困難であった。

を加熱する加熱手取とを具備した気相或長装置において、前記サセプタあるいは回転軸の少なくとも一方の内部に空間部を形成し、この空間部内に前記加熱手取を配設するとともに、この加熱手取の外間側に反射手取を設けたことを特徴とする気相成長装置。

(作用)

上記のごとく、加熱手段の外周側に反射手段を設けたことにより、気相成長時に回転軸、軸受等の温度上昇を、防止することができる。

(実施例)

以下第 1 図を参照して本発明の気相成長装置の一実施例について説明する。

第1図において、反応容器 6 2 は例えば石英ガラス製であって、下部が円筒状に上部は円錐状に形成されている。反応容器 6 2 の上部には反応がスを導入するためのガス供給口 6 1 が設けられ、反応容器 6 2 の下部には反応後の反応ガスを排出するための排出口 6 8 が形成されている。

反応容器 62 の中には軸受 67を介して反応容

特開平4-120722(3)

・器 6 2 外部に配置された回転駆動部 6 9 により回転させられる回転軸付きのサセプタ 6 4 が配置されている。このサセプタ 6 4 は例えばグラファイト材により形成されており、基板 6 3 を載置して回転する。

一方、サセプタ 6 4 は中空形状に形成されており、その内部には基板 6 3 の対向下部に断線を放射する加熱手段 6 5 例えばヒータが配設されている。この加熱手段 6 5 から放射される熱線はサセプタ 6 4 を加熱し、基板 6 3 はサセプタ 6 4 からの熱伝導により加熱される。

また、サセプタ 6 4 の中空内部で、加熱手段 6 5 の外周側には、軸方向に沿って加熱手段 6 5 から放射される熱線を遮蔽あるいは反射する遮蔽・反射手段 6 6 としては、耐熱性に優れたものが望ましく、形状としては筒状のものである。

さらに、反射面を表面処理して光沢を持たせ反射効率を高めてもよい。具体的な材質としては鋼 やステンレスでもよい。

する加熱手段たる渦巻き状のヒータ 6 が配設され ている。

反応炉 2 は、上部にガス(原料ガス、キャリアガス等)を供給する給気口 2 a が形成され、下部には反応炉 2 内の未反応ガスを排出する排気口 2 b が形成されている。

英空シール軸受 B は、上部がベースプレート 1 に固着され下部が固定フランジ 1 に固着されて回 このように構成された気相成長装置は、サセプタ 6 4 を回転させ、さらに加熱手段 6 5 で基板 6 3 を所定温度に保持した後にガス供給口 6 1 から反応ガス例えば(CHz) 1 G a 等を供給して高温の基板 6 3 上で反応させ、結晶成長させる。

このような本発明の気相成長装置によれば、加熱手段 6 5 から軸受 6 7 側に放射される熱線が遮蔽・反射手段 6 6 により反射あるいは遮断されるため、軸受 6 7 の温度を遮蔽・反射手段 6 を設けない場合に比べて低く保つことができ、それにより軸受 6 7 の性能悪化を防止することができる。また、サセプタ 6 7 の加熱効率も向上する。

次に、本発明の気相成長装置のもう少し具体的な構成について以下説明を加える。

第2図は本発明の第2実施例に係る気相成長装置を示す断面図である。この図に示すように、ベースプレート1上に気密状態で固着された反応炉2内には、結晶基板3を載置する円板状のサセプタ4と、サセプタ4を看脱自在に支持する筒状の回転軸5と、結晶基板3及びサセプタ4を加熱

転輪5の外周に配設される軸受ハウジング13と、 軸受ハウジング13の内周側に設けた回転軸5を 回転自在に支持する玉鶴受ga, gbと、回転軸 5 に 固 着 し た 複 数 の 磁 気 カ ッ プ リ ン グ 従 動 リ ン グ 14と、軸受ハウジング13の外周側に玉軸受 15 a, 15 bを介して回転自在に設けたプーリ 16と、ターリ16の内側に磁気カップリング従 動りング14と対向して設けた磁気カップリング 回転リング17とから成る気密軸受で構成されて いる。対向する磁気カップリング従動リング14 と磁気カップリング回転リング11は、互いの磁 力により吸引力が働くように配置されている。 ブーリ16には、ベルト18、ブーリ19を介し てモータ20が連結されており、モータ20の収 動によって、ブーリ19、ベルト18を介して プーリ16、磁気カップリング回転リング17が 回転し、磁気カップリング回転リング17の磁力 によって磁気カップリング従動リング14、回転

次に本発明の第2の実施例の主なポイントにつ

粕5が一体に回転する。

いて第2図と第3図を参照して説明する。

この発明のポイントは、 遮蔽・ 反射手段を軸方 に沿って投ける点であるが、 この実施例では、 を押板状の反射板 5 0 a がヒータ 6 とその下方に は で取付けられている。 一方、 この反射板 5 0 a に 取付けられ、 ヒータ 6 の外 周側に ヒータ 6 を 取 囲むごとく、 反射板 5 0 b が設けられいる。

この反射板 5 0 b は筒状に形成され、回転軸 5 の軸方向に沿って、ヒータ 6 と回転軸上部 5 a との空間に配置されている。

また、他の詳部の構成としては、回転軸 5 は上部 5 a と中間部 5 b と下部 5 c に 3 分割されており、サセプタ 4 を支持する上部 5 a はサセプタ 4 の径と略同径の箇状に形成され、ペースプレート1 に貫通し上部 5 a より小径の下部 5 c は、 た 東空 フレート 1 と 固定フランジ 7 間に 設けた た 変 シール軸受 8 の 玉軸受 9 a、 9 b で 回転自在に 支 持されている。回転軸 5 の上部 5 a と下部 5 c で

また、サセプタ4の周縁部は、その中心部に比較して温度が低くなる傾向にあるが、反射板50 を設けたことにより、サセプタ4の周縁部の温度低下を防止でき、サセプタ4の温度均一性、ひいては基板3の温度分布均一性を向上させることができるという顕著な作用・効果を有する。また、当然、熱損失が少ないので加熱効率も改善される。

なお、本発明は、サセプタあるいは回転軸のど ちらかを中空として、その中空内部に加熱手段を は、ヒータ 6 の下方に位置する中間部 5 b で連結されている。

回転触 5 の上部 5 a と中間部 5 b 、下部 5 c と中間部 5 b は、第 6 図に示すように、モリブデン等から成る小径のスペーサ 5 1 を介在してビス 5 2 で接合されており、それぞれ接合される相互の接触面積が小さくなるようにしている。

このように本実施例においては、ヒータ6のサセプタ4に対して反対側の位置に反射板50 a を設けたことにより、ヒータ6から下方(回転軸5側)に輻射される熱が反射板50 a で上方(サセプタ4側)に反射されるので、回転軸5の加熱が低減される。

また、特にヒータ6の外周側に反射板50bを配置したため、ヒータ6から回転軸上部5aに輻射で伝わる熱は大幅に低減される。本来、回転軸上部5aが加熱されると、回転軸5が分割されていならば直接軸受9aに悪影響を与える。しかし、回転軸上部5aが加熱されなければ回転軸5を分割する必要性は少ない。

配設したもの、どちらにも適用できる。

なお、上紀実施例における反射板 5 0 a . 5 0 b は、単葉、複葉式のいずれの装置にも適用でき、また反射板 5 0 b は、回転軸 5 (上部 5 a) に固定してもよい。

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、気相成長時に軸および軸受の温度が不必要に上昇するのを防止することができるとともに、均一性の良い結晶膜を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の気相成長装置の一実施例を示す概略断面図、第2図は、本発明の気相成長装置の変形例を示す概略断面図、第3図は、第2図における要部拡大断面図、第4図は、従来の気相成長装置の概略図である。

1 … ベースプレート 2 … 反応炉

3 … 結晶基板 4 … サセプタ

4 a ··· 押入部 5 ··· 回転軸

5 a ··· 上部 5 b ··· 中間部

特閒平4-120722(6)

5 c … 下部

8 … 異空シール軸受

1 2 a . 1 2 b ··· 電板 1 1 … 支持軸

14…磁気カップリング従動リング

1 8 … ブーリ

17… 碓気カップリング回転リング

2 0 … モータ

50 a, 50 b … 反射板

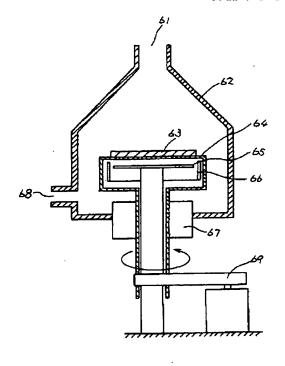
6 2 … 皮 店 容 器 6 1 … ガス供給口

6 4 … サセプタ 6 3 … 基板

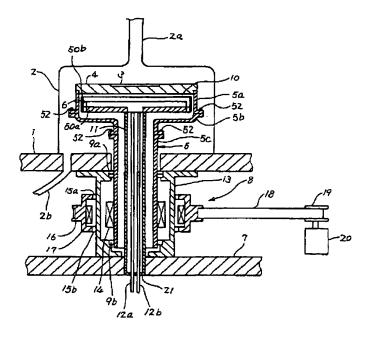
66…反射手段 6 5 … 加熱手段

6 9 …回転駆動部 6 7 … 軸受

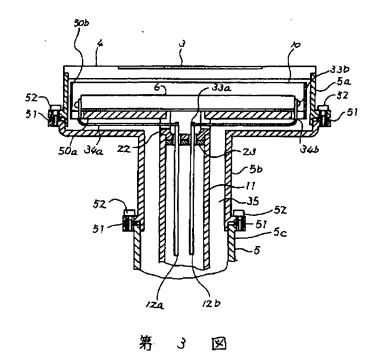
> 代理人 夺理士 則近 惠佑

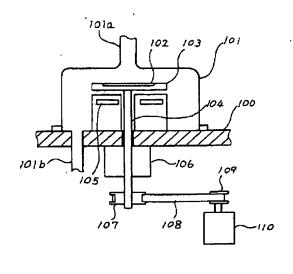


第 1 図



第 2 図





図

第1頁の続き 伽発 明 者 片 岡

敬 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内